ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИК И КР СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФОРМ РАСТВОРЕНИЯ ЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ Н, N и О В СТЕКЛАХ – ПРОДУКТАХ ПЛАВЛЕНИЯ РАННЕЙ МАНТИИ ЗЕМЛИ Колташев В.В. (НЦВО РАН), Крюкова Е.Б. (ГЕОХИ РАН), Плотниченко В.Г. (НЦВО РАН), Кадик А.А. (ГЕОХИ РАН) kadik@geokhi.ru; тел.: 8(499) 137 72 00

Ключевые слова: спектроскопия, N, O, H, расплав, летучесть кислорода

Проведена серия экспериментов в системе железосодержащий силикатный расплав + расплавленная металлическая фаза Fe + Si₃N₄ (1, 3, 5 и 7 вес. %)+ H₂, проведенных при высоких давлениях и температуре (4 ГПа, 1550-1600°С) и низкой летучести кислорода $\Delta lgfO_2 = -(2 \div 4)$ ниже буферного равновесия железо-вюстит $\Delta lgfO_2(IW)$. Охарактеризована природа и оценена относительная концентрация соединений H и N, растворенных в модельном силикатном расплаве (NaAlSi₃O₈ 80 вес. % + FeO 20 вес. %).

Для выяснения механизмов совместного растворения H и N как функции fO_2 использованы ИК и KP спектроскопии стекол - продуктов закалки восстановленных расплавов. ИК измерения проводились на вакуумном Фурье-спектрометре «Bruker IFS–113v» с оптическим микроскопом "IR Microscope A590", фокусирующим проходящее через исследуемые образцы излучение в пятно диаметром от 50 до 400 мкм. Спектры ИК пропускания регистрировались в области частот от 350 до 5000 см⁻¹ с разрешением 2 см⁻¹ и уровнем шума не хуже 0.1%. Измерения спектров КР проводились в конфигурации рассеяния под углом 180° на тройном спектрографе T-64000 (Jobin Yvon) с охлаждаемой жидким азотом ССD матрицей в диапазоне частот 0-4200 см⁻¹. Возбуждающее излучение от Spectra Physics Ar⁺-лазера с длиной волны 514.5 нм фокусировалось на поверхности образца в пятно диаметром 2 мкм. Точность определения положения полос не хуже 1 см⁻¹.

ИК спектроскопия стекол

Для измерения ИК спектров пропускания продуктов закалки были приготовлены тонкие плоскопараллельные пластинки толщиной $80 \div 140$ мкм с площадью поперечного сечения от 1 до 200 мм², оптически отполированные с двух сторон. Рассчитанные из них ИК спектры поглощения N–H-содержащих стекол для образцов L5, L6, L7, L8 (1, 3, 5 и 7 вес. % Si₃N₄, соответственно) приведены на рис. 1 в области частот 4000-1000 см⁻¹. Примечательной особенностью спектров является наличие нескольких полос, которые свидетельствуют о присутствии в них связей типа N-H и O-H.

O-H связи. Широкая полоса поглощения на 3560, 3572 и 3580 см⁻¹ для $\Delta lgfO_2(IW) = -2.2, -2.4$ и -3.1, соответственно (Рис. 1), является результатом валентных колебаний гидроксильных групп OH⁻ и молекул H₂O [1,2]. По мере понижения fO_2 в экспериментах интенсивность полосы поглощения уменьшается, и при $\Delta lgfO_2 = -3.9$ она в спектрах не обнаруживается. Острый пик на 1612–1636 см⁻¹ соответствует, как известно, деформационному (изгибному) колебанию молекул H₂O [3].

N-H связи. Полосы ИК поглощения стекол для $\Delta lgfO_2(IW) = -2.2, -2.4, -3.1$ и -3.9 на 1440 см⁻¹, для $\Delta lgfO_2(IW) = -2.4$ и -3.1 на 3048 см⁻¹, для $\Delta lgfO_2(IW) = -2.4$ и -3.1 на 3048 см⁻¹, для $\Delta lgfO_2(IW) = -2.4$ и -3.1 на 3048 см⁻¹, для $\Delta lgfO_2(IW) = -2.4$, -3.1 и -3.9 на 3285 и 3375 см⁻¹, рис. 1, лежат в области значений волновых чисел, которые характерны для спектров соединений, содержащих N-H связи [4, 5]. ИК спектроскопия силикатных соединений, которые имеют в своей структуре группу NH₄, например, тобелит [NH₄]Al₂[AlSi₃O₁₀] (OH)₂, обнаруживает полосы поглощения в области 1400-3300 см⁻¹. Они принадлежат нормальным модам колебаний свободного аммонийного иона NH₄⁺ симметрии T_d , где v_2 - симметричные изгибные колебания, v_3 – антисимметричные валентные колебания, v_4 – антисимметричные изгибные колебания [6-8]. В наших экспериментах им соответствуют пики на 3375 (v_3), 3285 ($2v_2$), 3048 (v_2+v_4), 2830 ($2v_4$) и 1440 (v_4) см⁻¹. Предполагается, что в N-H содержащих стеклах – продуктах наших экспериментов полосы поглощения ИК спектров связаны с колебательными движениями как молекулы NH₄⁺, так и NH₃.



Рис.1. ИК спектры N–H содержащих стекол в области $4000 - 1000 \text{ см}^{-1}$: $\Delta lgfO_2(IW) = -2.2$ (опыт L5, h = 114 ± 3 µm); $\Delta lgfO_2(IW) = -2.4$ (опыт L6, h = 96 ± 3 µm); $\Delta lgfO_2(IW) = -3.1$ (опыт L7, h = 111 ± 2 µm); $\Delta lgfO_2(IW) = -3.9$ (опыт 8L, h = 94 ± 2 µm), где h – толщина плоскопараллельных пластинок

C-O связи. ИК спектры исследуемых стекол обнаруживают острый пик на 1730 см⁻¹ для $\Delta lg/O_2(IW) = -2.2$ и -3.9 рис. 1). Он расположен в области колебаний С-О связи. Согласно [9] предполагается, что этот пик принадлежит колебаниям двойной связи С=О в стекле. Углерод не является исходным компонентом смеси для опытов. Поэтому мы считаем, что С-О является продуктом диффузии некоторого количества углерода от графитового нагревателя через стенки платиновой ампулы во время экспериментов.

КР спектроскопия стекол

КР спектры стекол в области 1500-4000 см⁻¹ обнаруживают ряд пиков, которые могут быть приписаны колебаниям связей N-H, N-N, N-Si, C-H, H-H и O-H в стекле. На рис. 2 приведен спектр КР образца L6 (ΔlgfO₂(IW)= -2.4) в качестве примера.



Рис.2. КР спектры N–H содержащих стекол в области $4500=1500 \text{ см}^{-1}$: $\Delta lg/O_2(IW) = -2.4$ (опыт L6)

O-H связи. Положение и форма широкой асимметричной полосы на 3540 см⁻¹ подобна той, которая была найдена для водосодержащих алюмосиликатных стекол [10,11]. Она соответствует колебаниям O–H связей в молекуле H₂O или в OH⁻ группах в структуре силикатных расплавов. Отмечается уменьшение интенсивности этой полосы с понижением fO_2 . Слабый пик на ~1620 см⁻¹, также наблюдаемый в образцах, соответствует деформационному колебанию молекул H₂O, растворенных в стекле [3].

H-H связи. Слабая полоса на 4133 см⁻¹ (рис. 2) принадлежит молекулярному водороду H_2 , растворенному в стекле [11].

N-H связи. Острый двойной пик на 3288; 3320 см⁻¹ для всех значений fO_2 во время экспериментов и пики на 3185 и 3390 см⁻¹, как предполагается, принадлежат молекуле NH₃ в стекле и, возможно, аммониевому катиону NH₄⁺. Согласно [12, 13] КР спектры молекулы NH₃ характеризуются острым пиком на 3334 см⁻¹. С понижением fO_2 пропадает широкий пик OH на 3540 см⁻¹, растет интенсивность пика 3288 см⁻¹, и появляются новые пики на 3320 см⁻¹ и 3390 см⁻¹.

N-N связи. Острый и узкий пик на 2331 см⁻¹ принадлежит главному колебанию молекулы азота N_2 в стекле. Аналогичный острый пик N_2 в стекле наблюдался в работе [14] после изучения растворимости азота в расплаве при 3 ГПа и 1300-1700°С.

C-H связи. КР спектроскопия стекол обнаруживает небольшой острый пик на 2915 см⁻¹, который лежит в области колебания С–Н связей. Как и в работе [2] предполагается, что он принадлежит молекуле CH₄, растворенной в стекле.

N-Si связи. Полоса КР на 1030-1120 см⁻¹ интенсивно сдвигается в сторону более низких частот по мере увеличения концентрации азота и уменьшения концентрации FeO в стеклах. Предполагается, что понижение частоты пика в области 1030-1120 см⁻¹ может отражать вхождение азота в структуру расплавов с формированием связи типа N-Si, как это было установлено [15] при исследованиях растворимости Si₃N₄ в расплавах состава CaO–Na₂O–SiO₂. Следует однако отметить, что в стеклах не обнаружены полосы частот, характерные для Si₃N₄ [16, 17], что свидетельствует об отсутствии подобной молекулы в расплаве в условиях наших опытов.

Таким образом, результаты ИК и КР исследований по взаимодействию H и N с восстановленным силикатным расплавом, равновесным с металлической фазой железа, указывают на двойной механизм растворения азота – в виде комплексов со связью типа N-H (NH₃, NH₄⁺) и молекулы N₂. Помимо соединений с N-H связью, растворенный водород существует в расплаве также в виде гидроксила OH⁻, молекулярного водорода H₂ и воды H₂O. С уменьшением fO_2 концентрация H и N в стеклах увеличивается, в то время как их мольные отношения H/N уменьшаются. Это свидетельствует об исключительной роли водорода в данном процессе и существенном изменении механизма растворения H и N: понижение fO_2 в области значений $\Delta lg fO_2(IW)$ от -2 до -4 характеризуется увеличением содержания соединений азота со связью N-H (NH₃, NH₄⁺) и уменьшением содержания окисленных форм водорода OH⁻, H₂O. При весьма низких значениях fO_2 основной формой растворения азота становятся, по-видимому, группы NH₃.

РФФИ 08-05-640377, Программы П-15, ОНЗ-8

Литература

1. Newman S, Stolper E.M. Epstein. S. Measurement of water in rhyolitic glasses: Calibration of an infrared spectroscopic technique // American Mineralogist. 71. 1986. P. 1527-1541.

2. Kadik A.A., Pineau F., Litvin Yu.A., Jendrzejewski N., Martinez I., Javoy, M. // Formation of carbon and hydrogen species in magmas at low oxygen fugacity during fluid-absent melting of carbonbearing mantle // Journal of Petrology. No 7. (45). 2004. P. 1297-1310.

3. Dianov E.M., Koltashev V.V., Klyamkin S.N., Malosiev A.R., Medvedkov O.I., Plotnichenko V.G., Rybaltovskii A.A., Rybaltovskii A.O., Sokolov V.O., Vasiliev S.A. Hydrogen diffusion and orthopara conversion in absorption and Raman spectra of germanosilicate optical fibers hydrogen-loaded at 150-170MPa // Journal of Non-Crystalline Solids. No 49-51. (351). 2005. P. 3677-3684.

4. Keller W.E., Halford R.S. Motions of Molecules in condensed systems. IV. The Infra-Red Spectra for Ammonium Nitrate and Thallous Nitrate // Journal of Chemical Physics. No 1(17). 1949. P. 26-30.

5. Busigny V., Cartigny P., Philippot P., Javoy M. Quantitative analysis of ammonium in biotite using infrared spectroscopy // American Mineralogist. 89. 2004. P. 1625-1630. 6. France P.W., Carter S.F., Williams J.R. NH⁺₄ absorption in fluoride glass infrared fibers // Journal of the American Ceramic Society. No 11(67). 1984. P. 243-C244.

7. *Harlov D.E., Andrut M., Melzer S.* Characterisation of NH₄-phlogopite (NH₄) (Mg₃) [AlSi₃O₁₀] (OH)₂ and ND₄-phlogopite (ND₄) (Mg₃) [AlSi₃O₁₀] (OD)₂ using IR spectroscopy and Rietveld refinement of XRD spectra // Physics and Chemistry of Minerals. No 2(28). 2001. P. 77-78.

8. Watenphul A., Wunder B., Heinrich W. High-pressure ammonium-bearing silicates: Implications for nitrogen and hydrogen storage in the Earth's mantle // American Mineralogist. (94). 2009. P. 283-292.

9. Cataliotti R., Jones R.N. Further evidence of Fermi resonance in the C-O stretching band of cyclopentanone // Spectrochim. Acta. (27a). 1971. P. 2011-2013.

10. Mysen B.O., Virgo D. Volatiles in Silicate Melts at High Pressure and Temperature: 2. Water in Melts along the Join NaAlO₂–SiO₂ and a Comparison of Solubility Mechanisms of Water and Auorine // Chemical Geology. (57). 1986. P. 333-358.

11. Luth R.W., Mysen B.O., Virgo D. Raman Spectroscopic Study of the Solubility Behavior of H_2 in the System Na₂O-A₁₂O₃-SiO₂-H₂ // American Mineralogist. (72). 1987. P. 481-486.

12. Andersen T., Burke E.A.J., Austrheim H. Nitrogen-bearing, aqueous fluid inclusions in some eclogites from the Western Gneiss Region of the Norwegian Caledonides // Contributions to Mineralogy and Petrology. (103). 1989. P. 153-165.

13. Touray J.C., Beny-Bassez C., Dubessy J., Guilhaumou N. Microcharacterization of fluid inclusions in minerals by Raman microprobe // Scanning Electron Microscopy. 1985. P. 103-118.

14. Roskosz M., Mysen B.O., Cody G.D. Dual speciation of nitrogen in silicate melts at high pressure and temperature: An experimental study // Geochimica et Cosmochimica Acta. (70). 2006. P. 2902-2918.

15. Schrimpf C., Frischat G.H. Property-composition relations of N₂-containing Na₂O-CaO-SiO₂ glasses // Journal of Non-Crystalline Solids. (56). 1983. P. 153-160.

16. Wada N., Solin S.A., Wong J., Prochazka S. Raman and IR spectroscopic studies on α , β and amorphous Si₃N₄ // Journal of Non-Crystalline Solids. (43). 1981. P. 7-15.

17. Muraki N., Katagiri G., Sergo V., Pezzotti G., Nishida T. Mapping of residual stresses around an indentation in - Si3N4 using Raman spectroscopy // Journal of materials science. (32). 1977. P. 5419-5423.

Вестник Отделения наук о Земле РАН - №1(27) 2009

Информационный бюллетень Ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2009 года (ЕСЭМПГ-2009)

URL: http://www.scgis.ru/russian/cp1251/h_dgggms/1-2009/informbul-1_2009/magm-17.pdf Опубликовано 1 сентября 2009 г.

© Вестник Отделения наук о Земле РАН, 1997 (год основания), 2009 При полном или частичном использовании материалов публикаций журнала, ссылка на «Вестник Отделения наук о Земле РАН» обязательна